



中華民國專利證書

發明第 I 695166 號

發明名稱：一種多離子感測電極陣列試片及其感測裝置

專利權人：國立臺灣大學

發明人：陳林祈、鄭宗記、方煒、陳建彰、顏敬容、潘慶育、
吳柏林、楊承翰、黃聖丰、史唯里、吳伊敏、呂奇翰

專利權期間：自 2020 年 6 月 1 日至 2038 年 2 月 1 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



109

年

6

月

1

日

